PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-054022

(43) Date of publication of application: 23.02.2001

(51)Int.Cl.

H04N 5/335

H01L 27/146

(21)Application number: 11-229272 (71)Applicant: NIPPON HOSO KYOKAI

<NHK>

(22)Date of filing:

13.08.1999 (72)Inventor: YAMANO KOJI

WATANABE TOSHIHIDE

WATABE TOSHIHISA

ISHIGURO YUICHI

(54) SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To pick up an image with a wide dynamic range. SOLUTION: A pixel 10 has a photoelectric conversion element 11 converting light into an electric signala comparison/judgement circuit 13 comparing output voltage from the photoelectric conversion element 11 with a threshold 18 and outputting a judgement signal when output voltage crosses the thresholda control signal generation circuit 14 outputting a control signal 19 when the judgment signal and a reset signal 20 being the pulse signal of a prescribed periodwhich is previously decidedare inputteda reset circuit 15 resetting the photoelectric conversion element 11 to the initial state of an operation when the control signal 19 is inputted and a counting circuit counting the number of times that the control

signal 19 is outputted and outputting a counting result. A pixel value is constituted of the number of times that the output voltage of the photoelectric conversion element 11 exceeds the threshold and from the output voltage value of the photoelectric conversion element 11. Thusa dynamic range can be enlarged.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1]A solid state camera comprising:

A solid state image pickup device which arranged many pixels to twodimensional array form.

A pixel signal constituent means from which said a majority of pixels constitute a picture signal based on a counting result of the number of times of a control signal outputted by output voltage and a control signal generating means of a photoelectric conversion means which it has respectively is provided at least said a majority of pixels -- each: -- a threshold which has the value beforehand determined as output **** from a photoelectric conversion means and; this photoelectric conversion means which changes light into an electrical signal compare and A comparison judging means which outputs a decision signal when output voltage crosses the threshold; When both with a reset signal which is a pulse signal of a cycle beforehand determined as said decision signal are inputted resetting means which resets said photoelectric conversion means to an initial state of operation when a control signal generating means and the; aforementioned control signal which output a control signal are inputted; a counting means which calculates the number of times to which said control signal was outputted and outputs a counting result.

[Claim 2]The device comprising according to claim 1:

A coefficient calculating means in which said device calculates a weighting factor

from said counting result further.

A multiplication means which carries out the multiplication of said weighting factor and the output voltage of a photoelectric conversion means.

[Claim 3]In the device according to claim 1 or 2 in which said photoelectric conversion meanssaid comparison judging meanssaid control signal generating means are an optoelectric transducera comparison test circuita control signal generating circuitand a reset circuitrespectivelySaid counting means is a counter circuit which calculates the number of times by which each aforementioned pixel outputs a control signal in unit timeThe counter circuit has the counter circuit array constituted from same row number as said two-dimensional pixel array by two dimensional array of the same number of linesA solid state camerawherein said pixel signal constituent means has a pixel signal component circuit which constitutes a pixel value from an output from an output and said counter circuit array from said optoelectric transducer of each pixel.

[Claim 4]In the device according to claim 1 or 2 in which said photoelectric conversion meanssaid comparison judging meanssaid control signal generating means and said resetting means are an optoelectric transducera comparison test circuita control signal generating circuitand a reset circuitrespectivelyWhile said a majority of pixels possess a voltage current conversion circuit which transforms control signal output voltage of the pixel concerned into current furtherrespectivelyFurther said device A line writing direction of the :aforementioned voltage current conversion circuit output. And total of a column direction. Line writing direction total readout circuitry and column direction total readout circuitry which are readrespectively; It is a counter circuit which calculates the number of times to which a control signal was outputted for every pixel from an output of a total analysis circuit which presumes a pixel which outputted a control signal from an output of two total readout circuitriesand; total analysis circuitA pixel signal component circuit where the counter circuit

constitutes a pixel value from said two-dimensional pixel arraya counter circuit array constituted from same row number by two dimensional array of the same number of linesan output from said optoelectric transducer of; each pixeland an output from said counter circuit array. A providing solid state camera. [Claim 5]In the device according to claim 1 or 2 in which said photoelectric conversion meanssaid comparison judging meanssaid control signal generating meansand said resetting means are an optoelectric transducera comparison test circuita control signal generating circuitand a reset circuitrespectivelyWhile said a majority of pixels possess a voltage current conversion circuit which transforms control signal output voltage of the pixel concerned into current furtherrespectivelysaid device -- further -- : -- line writing direction total readout circuitry and column direction total readout circuitry which read total of a line writing direction of said voltage current conversion circuit outputand a column directionrespectivelyand; -- an output of said line writing direction total readout circuitry and each of said column direction total readout circuitry. A column direction adder circuit which was appointed beforehand and which carries out period addition and is memorized. And a line writing direction adder circuit; From a total output circuit which each pixel presumes how many times a control signal was outputtedand outputs within said period set beforehand from an output of two direction adder circuitsan output from said optoelectric transducer of; each pixeland an output from said total output circuita pixel value. A solid state camera possessing a pixel signal component circuit to constitute.

[Claim 6]A solid state camera comprising:

A solid state image pickup device which arranged many pixels to twodimensional array form.

A pixel signal constituent means from which said a majority of pixels constitute a picture signal based on a counting result of the number of steps of a control signal outputted by output voltage and a control signal generating means of a photoelectric conversion means which it has respectively is provided at least a majority of pixels -- each: -- a threshold which rises at a time by one step

synchronizing with a reset signal which is a pulse signal of a cycle beforehand determined as output voltage from a photoelectric conversion means and; this photoelectric conversion means which changes light into an electrical signal[compare and] A comparison judging means which outputs a decision signal when said output voltage crosses a threshold; When both said decision signal and said reset signal are inputtedA resetting means which resets said photoelectric conversion means to an initial state of operation when a control signal generating means and the; aforementioned control signal which output a control signal are inputted; a counting means which calculates the number of steps of a threshold to which said control signal was outputted and outputs a counting result.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention constitutes a pixel signal from the output voltage of the photoelectric conversion part which changed storage time and read it with incident light quantity with the number of times beyond a threshold within the period which a solid state camera takesespecially has the output voltage of a photoelectric conversion part.

Thereforeit is related with the solid state camera which enabled the image pickup with a large dynamic range.

[0002]

[Description of the Prior Art]Two techniques are described as a Prior art. One is a technique with which the output voltage of a photoelectric conversion part calculates the number of times which crossed the thresholdand constitutes a

pixel value from this calculated number of times. For examplethere is "A Wide-Dynamic-RangeLow-Power Photosensor Array"IEEE International Solid-State CircuitsConferenceand TP13.7-1994. Drawing 7 shows the example of the fundamental composition of the pixel for realizing this technique. [0003]When output **** of the photo-diode 71 crosses the threshold voltage 72the comparison circuit 73 carries out a pulse 1 output 74. The reset transistor 75 is turned on and a photo-diode is reset by this pulse. The above-mentioned operation will be repeated repeatedly at 1 field periodas shown in the waveform of drawing 8 of operation. The output of a pixel is obtained as the number of the pulses within 1 field periodor frequency of a pulse. If incident light quantity is largethe output voltage of a photo-diode will reach a threshold immediatelyandfor this reasonthe number of the pulses of 1 field period will increase. Converselyif incident light quantity is smallthe number of pulses will decrease. In this techniqueif a threshold is set as the value near an output voltage value when a photo-diode is saturated the dynamic range decided by the ratio of the output voltage at the time of reset to the output voltage at the time of saturation will usually be expanded exceeding the output voltage at the time of saturation. [0004]Nextthere is the technique of changing exposure time with incident light quantityand forming a video signal into an extensive dynamic range. This is a "multi-storage time photo detector"video information media academic journal Vol.51No.2and pp.256-262 (1997). Drawing 9 expresses typically the relation between the storage time in a photo-diodeand a photoelectrical load output. The fundamental concept of the 2nd technique is explained using this figure. [0005]Storage time is changed at intervals with 11/21/41/8....1/128. One in a figure is a photoelectrical load output in a certain storage timeand the inclination which connects the point and starting point corresponds to incident light intensity. It is A0 when pitch-black. If light is strengthenedit will progress in the direction of aluminum. If aluminum is reacheda photo-diode will be saturated but without moving to the position of B0 and being saturated storage time is set to one half and an output becomes half. If light intensity furthermore becomes largeit will

progress to Bland if Bl is reachedit will move to C0 and storage time will be set to one fourth. If light intensity becomes the same greatly in the followingstorage time will change to 1/128. The dynamic range can extend storage time 128 times in the case of fixing to 1 by this.

[0006]The circuitry of this element is shown in drawing 10. A circuit has two photo-diodes of the photo-diode b used in order to detect a photoelectrical load as the photo-diode a used for saturation detection in order to control storage timeand a signal charge. RATSUCHI [the output of the photo-diode a leads to an inverterand / the output of an inverter]. A latch output changesonly when a storage time control pulse is high-level. twice [2 n-8] as many time as 1 frame period makes a storage time control pulse the high level between about 1 microsecond from the start of the frame at the time which passedrespectively. At this timen is 1 to 8. A ramp waveform shall take a value which is differentrespectively at the time when each storage time control pulse becomes high-level. An inverter output becomes high-level when the output voltage of a photo-diode exceeds the threshold of an inverter. An inverter output is latched by the storage time control pulse just behind thisand a latch output turns OFF the gate a and the gate b by it. The electric charge which the stored charge of the photo-diode b in the time when the storage time control pulse immediately after an inverter output becomes high-level by this at the capacity a was inputted accumulated in the capacity b with the voltage of the ramp waveform is savedrespectively. By reading these via a cell selection transistora photoelectrical load output and its storage time output are obtained. [0007]

[Problem(s) to be Solved by the Invention]Howeverthe number of times to which the output voltage of said photoelectric conversion part crossed the threshold is calculatedand in the technique of constituting a pixel value from this calculated number of timeswhen calculating the number of pulsesin order to increase the gradation number of the luminosity which can be expressed with a video signalthe counter of a scale according to a gradation number is needed. For

examplein the video signal which an imaging device outputsit is assumed that the luminosity is expressed by 256 gradation. In order to obtain the video signal which has a 100 times as many dynamic range as the above-mentioned video signaland has one 100 times the gradation number of thisand 25600 gradation at this timeat least 15-bit counter is needed. Such a large-scale counter also becomes a cause which cannot enlarge a numerical aperturewhen it has composition which becomes the cause of increasing the chip area of a sensor chipespecially has a counter in each pixelrespectively when accumulated on the same silicon chip as a sensor array. By this kind of techniquethere is a fault that the minimum disregard level of incident light quantity becomes largeand sensitivity becomes low for the offset voltage which a comparator has. [0008]In the technique of changing said exposure time with incident light quantityand forming a video signal into an extensive dynamic rangesince two photo-diodes are required in a pixelit becomes difficult to enlarge the numerical aperture to the pixel area of the area of the photo-diode which accumulates a photoelectrical load as a signal charge.

[0009]The purpose of this invention by having been made in view of the above-mentioned problemand constituting a pixel signal from the number of times to which the output voltage of the photoelectric conversion part exceeded the thresholdand output voltage which changed storage time and was read by incident light quantityIncrease the gradation number of a luminositymaking the number of bits of a counter smalland againThe minimum disregard level of incident light quantity is made smalland let the solid state camera which enables an image pick-up with a large dynamic range be an offer plugwithout sacrificing a numerical aperture by setting the photoelectric conversion part in 1 pixel to one further.

[0010]

[Means for Solving the Problem]In order to attain this Japanese targeta solid state camera by the 1st invention indicated to claim 1A pixel signal constituent means which constitutes a picture signal based on a counting result of the

number of times of a solid state image pickup device which arranged many pixels to two-dimensional array formand a control signal outputted by output voltage and a control signal generating means of a photoelectric conversion means which said a majority of pixels haverespectively is provided at leastsaid a majority of pixels -- each: -- a threshold which has the value beforehand determined as output voltage from a photoelectric conversion means and; this photoelectric conversion means which changes light into an electrical signal[compare and] A comparison judging means which outputs a decision signal when output voltage crosses the threshold; When both with a reset signal which is a pulse signal of a cycle beforehand determined as said decision signal are inputtedA resetting means which resets said photoelectric conversion means to an initial state of operation when a control signal generating means and the; aforementioned control signal which output a control signal are inputted; a counting means which calculates the number of times to which said control signal was outputtedand outputs a counting result is provided.

[0011]A solid state camera by the 2nd invention this invention was indicated to be to claim 2 is characterized by that said 1st invention comprises:

A coefficient calculating means in which said device calculates weighting-factor alpha from said counting result further.

A multiplication means which carries out the multiplication of the output voltage of a photoelectric conversion means to said weighting-factor alpha.

[0012]A solid state camera by the 3rd invention indicated to claim 3In said 1st invention or said 2nd invention in which said photoelectric conversion meanssaid comparison judging meanssaid control signal generating means and said resetting means are an optoelectric transducera comparison test circuita control signal generating circuitand a reset circuitrespectivelySaid counting means is a counter circuit which calculates the number of times by which each aforementioned pixel outputs a control signal in unit timeThe counter circuit has the counter circuit array constituted from same row number as said two-

dimensional pixel array by two dimensional array of the same number of linesSaid pixel signal constituent means has a pixel signal component circuit which constitutes a pixel value from an output from an output and said counter circuit array from said optoelectric transducer of each pixel.

[0013]A solid state camera by the 4th invention indicated to claim 4In said 1st invention or said 2nd invention in which said photoelectric conversion meanssaid comparison judging meanssaid control signal generating meansand said resetting means are an optoelectric transducera comparison test circuita control signal generating circuitand a reset circuitrespectivelyWhile said a majority of pixels possess a voltage current conversion circuit which transforms control signal output voltage of the pixel concerned into current furtherrespectivelyFurther said device A line writing direction of the :aforementioned voltage current conversion circuit output. And total of a column direction. Line writing direction total readout circuitry and column direction total readout circuitry which are readrespectively; It is a counter circuit which calculates the number of times to which a control signal was outputted for every pixel from an output of a total analysis circuit which presumes a pixel which outputted a control signal from an output of two total readout circuitriesand; total analysis circuitA pixel signal component circuit where the counter circuit constitutes a pixel value from said two-dimensional pixel arraya counter circuit array constituted from same row number by two dimensional array of the same number of linesan output from said optoelectric transducer of; each pixeland an output from said counter circuit array is provided.

[0014]A solid state camera by the 5th invention indicated to claim 5ln said 1st invention or said 2nd invention in which said photoelectric conversion meanssaid comparison judging meanssaid control signal generating means and said resetting means are an optoelectric transducera comparison test circuita control signal generating circuitand a reset circuitrespectivelyWhile said a majority of pixels possess a voltage current conversion circuit which transforms control signal output voltage of the pixel concerned into current furtherrespectivelysaid

device -- further -- : -- line writing direction total readout circuitry and column direction total readout circuitry which read total of a line writing direction of said voltage current conversion circuit outputand a column directionrespectivelyand; -- an output of said line writing direction total readout circuitry and each of said column direction total readout circuitry. A column direction adder circuit which was appointed beforehand and which carries out period addition and is memorized. And a line writing direction adder circuit; From a total output circuit which each pixel presumes how many times a control signal was outputtedand outputs within said period set beforehand from an output of two direction adder circuitsan output from said optoelectric transducer of; each pixeland an output from said total output circuita pixel value. A pixel signal component circuit to constitute is provided.

[0015]A solid state camera by the 6th invention indicated to claim 6A pixel signal constituent means which constitutes a picture signal based on a counting result of the number of steps of a solid state image pickup device which arranged many pixels to two-dimensional array formand a control signal outputted by output voltage and a control signal generating means of a photoelectric conversion means which said a majority of pixels haverespectively is provided at leastsaid a majority of pixels -- each: -- a threshold which rises at a time by one step synchronizing with a reset signal which is a pulse signal of a cycle beforehand determined as output voltage from a photoelectric conversion means and; this photoelectric conversion means which changes light into an electrical signal[compare and] A comparison judging means which outputs a decision signal when said output voltage crosses a threshold; When both said decision signal and said reset signal are inputtedA resetting means which resets said photoelectric conversion means to an initial state of operation when a control signal generating means and the; aforementioned control signal which output a control signal are inputted; a counting means which calculates the number of steps of a threshold to which said control signal was outputtedand outputs a counting result is provided.

[0016]

[Embodiment of the Invention] Drawing 1 shows the example of 1 composition of the stroke matter by this invention. Making this pixel 10 into two-dimensional array structurea figure shows that 1 pixel. A pixel consists of the photo-diode 11the read transistor 12the comparison circuit 13AND circuit 14and the reset transistor 15. The counter circuit and pixel configuration circuit which calculate the pulse of a control signal constitute the numerical aperture of a pixel besides a pixel array in order to enlarge.

[0017]In drawing 1 output voltage of the photo-diode 11 is carried out output 17 out of a pixelwhen the vertical scanning signals 16 are inputted into the read transistor 12. The comparison circuit 13 always compares the output voltage and the threshold 18 of the photo-diode 11 and when output **** exceeds a thresholdit outputs a high-level signal. In AND circuit 14 when both the output and the reset signal 20 of a comparison circuit are high-levela high-level control signal is outputted. When a control signal is high-levelthe reset transistor 15 is turned on. When a reset transistor is turned onthe photo-diode 11 is reset and is set as the output voltage of the initial state of photoelectric conversion operation. The control signal 19 is outputted out of a pixel as a control signal output. Although the threshold 18 is given within a pixelit can also set up from the outside of a pixel.

[0018]An example of a waveform of operation of the pixel by this invention is shown in drawing 2. The reset signal 20 is a pulse signal of a constant period. A control signal is outputted to the timing as the reset pulse immediately after the time beyond a threshold that output **** of a photo-diode is the same. Vertical scanning signals are inputted only once in the end of 1 frame periodfor example. The voltage outputted by this from the time when the photo-diode was reset by the control signal of the last of 1 frame periodWhen it will not be based on the lightwave signal electric charge accumulated by the output voltage read-out time in the end of 1 frame period or a control signal does not occurit is based on the lightwave signal electric charge accumulated in 1 frame period. The exposure

time of this output voltage changesthe cycle of the pulse of a reset signaland the number of timesi.e.the incident light quantityof generating of a control signal pulse. When a photographic subject is brightmany control signal pulses are outputted to 21 by such operationfor exampleand output voltage is outputted. When darkthere is no control signal pulse in 22or it is fewand output voltage is outputted.

[0019]The example of an entire configuration of this invention imaging device 30 is shown in drawing 3. In this compositiona pixel array constitutes said pixel 10 in two-dimensional array form. The 1st vertical scanning circuit 31the 1st switching circuit 32and the 1st horizontal scanning circuit 33 are for reading the output voltage of the photo-diode 11 from the pixel in a pixel array once by a raster scan in the end of one frame. It is for the 1st reset-signal scanning circuit 34 supplying a reset signal from the 1st line one by one towards a final line to a pixel for every line.

[0020]The counter circuit 35 calculates the pulse number of the control signal of a pixel arraywhen a reset signal is high-level. A counter circuit array constitutes this counter circuit 35 in the two-dimensional array form of the same number of lines as a pixel arrayand the same row number. All of the control signal output of the pixel in the same sequence and the control signal input of a counter circuit are connected. The 2nd vertical scanning circuit 36the 2nd switching circuit 37and the 2nd horizontal scanning circuit 38 read the counting result of a control signal pulse from the counter circuit 35 in a counter circuit array once by a raster scan in the end of one frame. It is for the 2nd reset-signal scanning circuit 39 supplying a reset signal from the 1st line one by one towards a final line to a counter circuit for every line.

[0021]The 1st reset-signal scanning circuit 34 and the 2nd reset-signal scanning circuit 39 output a reset pulse to the same time to the same line of a pixel array and a counter circuit arrayrespectively. Calculation of a control signal is performed by sequence parallel processing by this operation. That is the control signal of two or more pixels in the same line in a pixel array is simultaneously

calculated by two or more counter circuits of the same line as the line of the pixel array in a counter circuit array. Since the control signal of two or more pixels is calculated in parallelthere is an advantage whose high-speed read-out of a control signal becomes possible.

[0022]The pixel signal component circuit 40 constitutes and outputs a pixel signal from the output voltage of a photo-diode and the pulse number of the control signal of 1 frame period in read-out time. The example of composition is shown in drawing 4. The coefficient calculation circuit 41 calculates weighting-factor alpha from the output voltage v42 of a photo-diodeand the pulse number n43 of a control signal. The multiplication circuit 44 multiplies by this weighting-factor alpha and output voltage vand outputs the pixel signal P(= alpha-v) 45. [0023]The example of the calculation method of the coefficient alpha in a coefficient calculation circuit is shown below. The pulse number of the reset pulse within 1 frame period is set to Nand a threshold is set to Q. Hereit is assumed that the incident light quantity within 1 frame period does not change. Weighting-factor alpha is set to alpha= 1 at the time of n= 0. It asks for alpha from Table 1 at the time of n> 0. In Table 1it is N-1and a is k= 01 and 2....the remainder that broke N by N-kand writes it as a=N % (N-k). At this timesince pulse number n of a control signal can be considered to be the quotient which broke N by N-kit is n=N/(N-k). It is assumed at the time of a= 0 that v is not reset at the read-out time of v. From Table 1alpha is determined in quest of k which satisfies both n and v that were obtained.

[0024]

[Table 1]

[0025]The example of composition of the solid state camera 2nd by this invention is shown in <u>drawing 5</u>. In <u>drawing 5</u>a pixel is a pixel shown in <u>drawing 1</u> and the composition and operation are the same as that of said example. Operation of the horizontal scanning circuit 53the vertical scanning circuit 51and the switching

circuit 52 is the same as that of the above-mentioned example. The control signal output of each pixel is connected to the voltage current conversion circuit 54. A pixel array arranges this constitutional unit for the group of the pixel 10 and the voltage current conversion circuit 54 to two-dimensional array form as one constitutional unit.

[0026]In a pixel arraya reset signal is inputted into the reset signal input 20 of all the pixels to the same timing. A pixel array has one reset signal input in itand the wiring from this input is connected to the reset signal input of all the pixels in a pixel array. If timing of such a reset signal is used the timing allowed the output of the control signal 19 will also become the same by all the pixels. When a control signal is outputted from a pixeleach voltage current conversion circuit 54 outputs the current of a respectively fixed size to the column direction total readout circuitry 55 and the line writing direction total readout circuitry 56. Since the timing allowed the output of the control signal 19 is the samefrom two or more voltage current conversion circuitscurrent will be outputted to the same timingand those current will be added. The current value equivalent to total of the pixel which outputted the control signal among the pixels located in a line with the same sequence after all in the column direction total readout circuitry 55 whenever a reset signal is inputted will be acquired about each sequencerespectivelyIn the line writing direction total readout circuitry 56the current value equivalent to total of the pixel which outputted the control signal among the pixels on a par with the same line will be acquired about each linerespectively.

[0027]In the column direction total readout circuitry 55 and the line writing direction total readout circuitry 56it outputsafter changing the size of current into the size of ****. In the total analysis circuit 57XY address on the pixel array of the pixel which outputted the control signal is presumed and outputted with the output from the column direction total readout circuitry 55 and the line writing direction total readout circuitry 56. In the counter circuit array 58each pixel calculates and outputs the number of times which outputted the control signal

within 1 frame period from the output from the total analysis circuit 57. About the pixel signal component circuit 59it is the same as that of the above-mentioned pixel signal component circuit 40.

[0028]The example of composition of the solid state camera 3rd by this invention is shown in drawing 11. In drawing 11the pixel 10the voltage current conversion circuit 54the horizontal scanning circuit 53the switching circuit 52the vertical scanning circuit 51the column direction total readout circuitry 55the line writing direction total readout circuitry 56and the pixel signal component circuit 59 are the same as that of the example of composition of the drawing 5 graphic display 2nd. The column direction adder circuit 111 and the line writing direction adder circuit 112 carry out fixed time additionand output the output of the column direction total readout circuitry 55 and the line writing direction total readout circuitry 56respectively. In the total analysis circuit 113within fixed time with each pixelit presumes how many times the control signal was outputtedand outputs with the output from the column direction adder circuit 111 and the line writing direction adder circuit 112.

[0029]One of the factors which determines the difficulty of presumption performed in the total analysis circuit 113 has input timing of a reset signal. If it is considered as the input timing of a reset signala pulse form reset signal is given on fixed frequency. The value adding one frame period of total of the pixel which outputted the control signal among the pixels located in a line with the same sequence in a column direction adder circuit at this time shall be obtained about each sequence. In a line writing direction adder circuitthe value adding one frame period of total of the pixel which outputted the control signal among the pixels on a par with the same line shall be obtained about each line. In a total analysis circuitfrom thesethe output time within 1 frame period of the control signal of each pixel is presumed and it outputs to 1 frame period once.

[0030]As input timing of another reset signala reset pulse is inputted only once in the end of the period in [of for example1 frame period (1 / 30 seconds) / first] 1 / 120 seconds and a pulse form reset signal is given on fixed frequency in [of the

remainder] 3 / 120 seconds. At this time1 [first] / value added for 120 seconds is obtained for total of the pixel which outputted the control signal among the pixels on a par with the same sequence about each sequenceit is outputtedand 3 [remaining] / values which were added for 120 seconds are obtained about each sequenceand it is outputted in a column direction adder circuit. Also in a line writing direction adder circuitit is the same. The value obtained by for [of the start] 1 / 120 seconds by the column direction adder circuit and a line writing direction adder circuit becomes total of the pixel which outputs the pixel signal of 4 times or more of a threshold level. In a total analysis circuitafter presuming coarsely [be / they / 4 or more times of a threshold level] using the first value for 1 / 120 secondsthe remaining values for 3 / 120 seconds are usedand detailed presumption is performed.

[0031]Nextby computer simulation the photoelectric transfer characteristic acquired by this invention solid state camera was searched for. At this timepulse number N of the reset pulse of 1 frame period was set to N= 100and threshold Q was set to Q= 1. Output voltage when the stored charge of the photo-diode ****(ed) was set to 1 and incident light quantity at that time was set to 1. Even the incident light quantity 100 was calculated as an example. A simulation result is shown in drawing 6. It turns out that the pixel signal value is also increasing to the question which incident light quantity increases to 100and 100 times [over the past] as many dynamic ranges are realized.

[0032]in the example of composition of this invention solid state camera explained above athreshold is working -- although it is immobilization altogether and has been suitably set up near the output voltage at the time of the saturation of the stored charge of a photo-diodethe inconvenience described below is produced in this form. That is a photo-diode sets 1 and voltage when reset to 0 for the output voltage of saturation. As shown in drawing 12 (a) a threshold is set to 1 and suppose here that 10 times of pulse form reset signals are added to unit storage time. If the control signal outputted to unit storage time is added at this timeit can be known how many times the threshold was exceeded to unit storage

time in each pixeli.e.were saturated?. The relation between the luminosity of the photographic subject at this time and the number of times of saturation is shown in drawing 12 (b). The photo-diode supposes that it will be saturated once in unit storage time at the time of the luminosity 1. Drawing 12 (b) shows that the number of times of saturation produced by adding a control signal does not change at intervals with 123and 5 or 10 timeswhen the luminosity of a photographic subject changes from 1 to 10. thisi.e.threshold regularity-- if -- it means that the gradation number of the luminosity which can be expressed decreases compared with the gradation number of the luminosity of a photographic subject.

[0033]The composition stated to the following which carries out a working threshold with variable for solving an above-mentioned problem is proposed. As shown in drawing 13 (a) when adding 10 times of pulse form reset signals to unit storage timea threshold is made for 2/10 and the following to be the same 10/10 by 1 / 10 or 2nd pulse about a threshold by the 1st pulse at the 10th time. At this timeall the pixels with which the pixel which outputted the control signal of the logical value "1" by the 1st pulse is saturated once or more in unit storage time will be contained. Similarly by the 2nd pulseall the pixels saturated twice or more are contained in unit storage time. In the 3rd pulsea part of pixel saturated 3 times or more and pixel saturated only once are contained. Thusthe pixel which outputs the control signal of a logical value "1" in each pulse can know [how many times or] beforehand how many times or more it will be saturated to unit storage time. Thereforeit can ask for the number of times of saturation of the unit storage time of each pixel by unifying the state of the output of the control signal in each pulse. Thusthe relation of the luminosity of a photographic subject and the number of times of saturation which are obtained is shown in drawing 13 (b). From drawing 13 (b) when the luminosity of a photographic subject changes from 1 to 10it can grasp that the number of times of saturation also changes from 1 time according to a luminosity to 10 times.

[0034] The example of circuitry for realizing this method is shown in drawing 14.

In <u>drawing 14</u>the pixel 10a pixel arraythe vertical scanning circuit 31the horizontal scanning circuit 33the switching circuit 32and the reset-signal scanning circuit 34 are the same as that of the example of composition of <u>drawing 3</u>. the time of the 1st reset pulse being inputted -- a selector -- input HE change **** of the memory 1. The memory 1 memorizes the control signal which each pixel outputs in the 1st reset pulse as a logical value "0" or "1." Similarlya selector is changed to the input of the memory 2 at the time of the 2nd reset pulseit changes to the input of the memory 10 at the 10th timeand each memory memorizes the control signal then outputted about all the pixels. In the number-of-times calculation circuit 140 of saturationeach pixel calculates and outputs how many times it was saturated to unit storage timereferring to the contents from the memory 1 to the memory 10. In the pixel signal component circuit 40a pixel signal is constituted and outputted from the number of times of saturation of unit storage timeand output **** of the photo-diode read once in the end of unit storage time.

[0035]The example of above some will explain this inventionand that various kinds of modification and change are possible within the gist of the invention specified to the claim has obvious **** to a person skilled in the artwithout limiting this invention to these.

[0036]

[Effect of the Invention]Although the counter of the scale which can calculate a number equivalent to the gradation number of a luminosity was required in the technique of constituting a pixel value from the number of times to which the output voltage of the photoelectric conversion part of conventional technology crossed the thresholdIn this inventionsince the counter circuit just calculates from 0 to 100 on above-mentioned conditions7 bits may be sufficient. At this timeit is dependent on the resolution at the time of read-out of the output voltage of a photo-diodeand the gradation number of a luminosity can obtain sufficient gradation number by using a highly efficient A/D converter. It is predicted that it can enlarge the numerical aperture of a pixel since the counter circuit is arranged besides a pixel array. In this inventionwhen a photographic subject is darkit does

not generatebut the pulse of a control signal reads the output voltage of a photodiode like the conventional CMOS type image sensorand makes it a pixel value. Thereforesince it becomes equivalent [sensitivity] to a conventional typethere is no fault to which the above-mentioned sensitivity becomes low.

[0037]When this invention sets the number of reset pulses constantthe time from the generation times of the control pulse in front of the read-out time of the output voltage of a photo-diode to the read-out time of output voltage will changeif incident light quantity changes. In said table 1the time of this from the generation times of the control pulse in front of the read-out time of the output voltage of the above-mentioned photo-diode to the read-out time of output voltage is alnoident light quantity's changing is that k changesand when the reset pulse N [several] is set constantit is understood also from a changing with change of k. If only this operation is taken into considerationthis invention is similar with the technique of changing the above-mentioned exposure time with incident light quantityand forming a video signal into an extensive dynamic range. Howeversince only one arranges a photo-diode in 1 pixelthe problem of the numerical aperture of the above-mentioned pixel does not arise.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1]It is a figure showing the example of 1 composition of the stroke matter by this invention.

[Drawing 2]It is a figure showing the waveform of the pixel by this invention of operation.

[Drawing 3]It is a figure showing the example of 1 composition of the solid state camera by this invention.

[Drawing 4]It is a figure showing the example of 1 composition of the pixel signal component circuit by this invention.

[Drawing 5]It is a figure showing the example of composition of the solid state camera 2nd by this invention.

[Drawing 6] It is a figure showing the photoelectric transfer characteristic of the solid state camera by this invention.

[Drawing 7] It is a figure showing the example of 1 composition of the conventional solid state camera stroke matter.

[Drawing 8]It is a figure showing the waveform of the conventional solid state camera pixel of operation.

[Drawing 9]It is a figure showing the concept of the principle of operation of the conventional solid state camera.

[Drawing 10] It is a figure showing the composition of the conventional solid state camera.

[Drawing 11] It is a figure showing the example of composition of the solid state camera 3rd by this invention.

[Drawing 12]It is a figure for explaining operation of this invention solid state camera at the time of threshold fixed.

[Drawing 13] It is a figure for explaining operation of this invention solid state camera at the time of threshold variable.

[Drawing 14] It is a figure showing the composition of this invention solid state camera at the time of threshold variable.

[Description of Notations]

- 10 Pixel
- 11 Photo-diode
- 12 Read transistor
- 13 Comparison circuit
- 14 AND circuit
- 15 Reset transistor
- 16 Vertical scanning signals
- 17 Output voltage
- 18 Threshold

- 19 Control signal
- 20 Reset signal
- 21 Data when a photographic subject is bright
- 22 Data when a **** object is dark
- 30 This invention solid state camera
- 31 The 1st vertical scanning circuit
- 32 The 1st switching circuit
- 33 The 1st horizontal scanning circuit
- 34 The 1st reset-signal scanning circuit
- 35 Counter circuit
- 36 The 2nd vertical scanning circuit
- 37 The 2nd switching circuit
- 38 The 2nd horizontal scanning circuit
- 39 The 2nd reset-signal scanning circuit
- 40 Pixel signal component circuit
- 41 Coefficient calculation circuit
- 42 Output voltage (v) of a photo-diode
- 43 The pulse number (n) of a control signal
- 44 Multiplication circuit
- 45 Pixel signal (P=alpha-v)
- 51 Vertical scanning circuit
- 52 Switching circuit
- 53 Horizontal scanning circuit
- 54 Voltage current conversion circuit
- 55 Column direction total readout circuitry
- 56 Line writing direction total readout circuitry
- 57 Total analysis circuit
- 58 Counter circuit array
- 59 Pixel signal component circuit
- 71 Photo-diode

- 72 Threshold
- 73 Comparison circuit
- 74 Pulse output
- 75 Reset transistor
- 111 Column direction adder circuit
- 112 Line writing direction adder circuit
- 113 Total analysis circuit

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-54022 (P2001 - 54022A)

(43)公開日 平成13年2月23日(2001.2.23)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

H 0 4 N 5/335

HO1L 27/146

H 0 4 N 5/335

P 4M118

H01L 27/14

A 5C024

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 12 頁)

(21)出願番号

特願平11-229272

(22)出顧日

平成11年8月13日(1999.8.13)

(71)出願人 000004352

日本放送協会

東京都渋谷区神南2丁目2番1号

(72)発明者 山野 浩司

東京都世田谷区砧1丁目10番11号 日本放

送技術研究所内

(72)発明者 渡辺 敏英

東京都世田谷区砧1丁目10番11号 日本放

送技術研究所内

(74)代理人 100059258

弁理士 杉村 暁秀 (外2名)

最終頁に続く

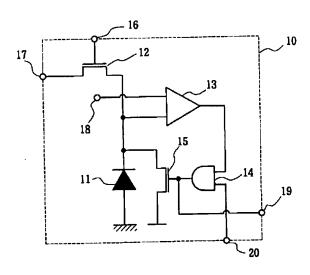
(54) 【発明の名称】 固体撮像装置

(57)【要約】

(修正有)

【課題】 広いダイナミックレンジで撮像可能な固体撮 像装置を提供する。

【解決手段】 多数の画素10はそれぞれ:光を電気信 号に変換する光電変換素子11と;該光電変換素子から の出力電圧としきい値18とを比較し、出力電圧がしき い値を横切ったときに判定信号を出力する比較判定回路 13と;前記判定信号と予め定められた一定周期のパル ス信号であるリセット信号20との両者が入力されてい るとき、制御信号19を出力する制御信号生成回路14 と;前記制御信号19が入力されたときに前記光電変換 素子11を動作の初期状態にリセットするリセット回路 15と;前記制御信号が出力された回数を計数し計数結 果を出力する計数回路とを具えて、光電変換素子の出力 電圧がしきい値を超えた回数と、光電変換素子の出力電 圧値とから画素値を構成することにより、ダイナミック レンジを拡大できるよう構成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 多数の画素を2次元アレイ状に配列した 固体撮像素子と、多数の前記画素がそれぞれ有する光電 変換手段の出力電圧および制御信号生成手段により出力 された制御信号の回数の計数結果に基づいて画像信号を 構成する画素信号構成手段とを少なくとも具備し、

多数の前記画素はそれぞれ:光を電気信号に変換する光電変換手段と;該光電変換手段からの出力電圧と予め定められた値を有するしきい値とを比較し、出力電圧がそのしきい値を横切ったときに判定信号を出力する比較判定手段と;前記判定信号と予め定められた周期のパルス信号であるリセット信号との両者が入力されているとき、制御信号を出力する制御信号生成手段と;前記制御信号が入力されたときに前記光電変換手段を動作の初期状態にリセットするリセット手段と;前記制御信号が出力された回数を計数し計数結果を出力する計数手段とを具備することを特徴とする固体撮像装置。

【請求項2】 請求項1記載の装置において、前記装置はさらに前記計数結果から重み係数を計算する係数計算手段と、前記重み係数と光電変換手段の出力電圧を乗算する乗算手段とを具備することを特徴とする固体撮像装置。

【請求項3】 前記光電変換手段、前記比較判定手段、前記制御信号生成手段および前記リセット手段はそれぞれ光電変換素子、比較判定回路、制御信号生成回路およびリセット回路である請求項1または2記載の装置において、前記計数手段は単位時間内に各前記画素が制御信号を出力する回数を計数するカウンタ回路であって、そのカウンタ回路が前記2次元画素アレイと同じ列数で同じ行数の2次元アレイに構成されたカウンタ回路アレイを有し、前記画素信号構成手段は各画素の前記光電変換素子からの出力と前記カウンタ回路アレイからの出力より画素値を構成する画素信号構成回路を有することを特徴とする固体操像装置。

【請求項4】 前記光電変換手段、前記比較判定手段、 前記制御信号生成手段および前記リセット手段はそれぞ れ光電変換素子、比較判定回路、制御信号生成回路およ びリセット回路である請求項1または2記載の装置にお いて、多数の前記画素はそれぞれさらに当該画素の制御 信号出力電圧を電流に変換する電圧・電流変換回路を具 備するとともに、前記装置はさらに:前記電圧・電流変 換回路出力の行方向および列方向の総和をそれぞれ読み 出す行方向総和読み出し回路および列方向総和読み出し 回路と;2つの総和読み出し回路の出力より制御信号を 出力した画素を推定する総和解析回路と;総和解析回路 の出力から各画素ごとに制御信号が出力された回数を計 数するカウンタ回路であって、そのカウンタ回路が前記 2次元画素アレイと同じ列数で同じ行数の2次元アレイ に構成されたカウンタ回路アレイと;各画素の前記光電 変換素子からの出力と前記カウンタ回路アレイからの出

カより画素値を構成する画素信号構成回路とを具備する ことを特徴とする固体撮像装置。

【請求項5】 前記光電変換手段、前記比較判定手段、 前記制御信号生成手段および前記リセット手段はそれぞ れ光電変換素子、比較判定回路、制御信号生成回路およ びリセット回路である請求項1または2記載の装置にお いて、多数の前記画素はそれぞれさらに当該画素の制御 信号出力電圧を電流に変換する電圧・電流変換回路を具 備するとともに、前記装置はさらに:前記電圧・電流変 換回路出力の行方向および列方向の総和をそれぞれ読み 出す行方向総和読み出し回路および列方向総和読み出し 回路と;前記行方向総和読み出し回路および前記列方向 総和読み出し回路それぞれの出力を予め定められた期間 加算し記憶する列方向加算回路および行方向加算回路 と;2つの方向加算回路の出力からそれぞれの画素が前 記予め定められた期間内に何回制御信号を出力したかを 推定し出力する総和出力回路と;各画素の前記光電変換 素子からの出力と前記総和出力回路からの出力より画素 値を構成する画素信号構成回路とを具備することを特徴 とする固体撮像装置。

【請求項6】 多数の画素を2次元アレイ状に配列した 固体撮像素子と、多数の前記画素がそれぞれ有する光電 変換手段の出力電圧および制御信号生成手段により出力 された制御信号のステップ数の計数結果に基づいて画像 信号を構成する画素信号構成手段とを少なくとも具備 し、

多数の前記画素はそれぞれ:光を電気信号に変換する光電変換手段と;該光電変換手段からの出力電圧と予め定められた周期のパルス信号であるリセット信号に同期して1ステップずっ上昇するしきい値とを比較し、前記出力電圧がしきい値を横切ったときに判定信号を出力する比較判定手段と;前記判定信号と前記リセット信号との両者が入力されているとき、制御信号を出力する制御信号生成手段と;前記制御信号が入力されたときに前記光電変換手段を動作の初期状態にリセットするリセット手段と;前記制御信号が出力されたしきい値のステップ数を計数し計数結果を出力する計数手段とを具備することを特徴とする固体撮像装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、固体撮像装置に係り、特に光電変換部の出力電圧がある期間内にしきい値を超えた回数と、入射光量によって蓄積時間を変化させて読み出した光電変換部の出力電圧とから、画素信号を構成することにより広いダイナミックレンジでの撮像を可能とした固体撮像装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来の技術として、2つの手法について 述べる。1つは光電変換部の出力電圧がしきい値を横切 った回数を計数し、この計数された回数から画素値を構 成する手法である。例えば、 "A Wide-Dyna mic-Range, Low-Power Photo sensor Array", IEEE Interna tional Solid-State Circuits Conference, TP13. 7, 1994 がある。図7はこの手法を実現するための画素の基本的な構成の例を示す。

【0003】フォトダイオード71の出力電圧がしきい値電圧72を横切ったときに比較回路73はパルスを1つ出力74する。このパルスによってリセットトランジスタ75がオンになりフォトダイオードがリセットランジスタ75がオンになりフォトダイオードがリセットラされる。上記動作は、図8の動作波形に示すように、例えば1フィールド期間に何度も反復されることになる。画家の出力は1フィールド期間内のパルスの数またはパルスの周波数として得られる。入射光量が大きければフォトダイオードの出力電圧はすぐにしきい値に達し、このため1フィールド期間のパルスの数は多くなる。逆に入射光量が小さければパルスの数は少なくなる。この手法において、例えばしきい値をフォトダイオードが飽和したときの出力電圧値に近い値に設定すれば、通常、リセット時の出力電圧と飽和時の出力電圧の比で決まるダイナミックレンジが、飽和時の出力電圧を超えて拡大される。

【0004】次に、露光時間を入射光量によって変化させて映像信号を広ダイナミックレンジ化する手法がある。これは例えば、"マルチ蓄積時間受光素子",映像情報メディア学会誌Vol.51,No.2,pp.256-262(1997)である。図9はフォトダイオードにおける蓄積時間と光電荷出力の関係を模式的に表している。この図を用いて第2の手法の基本概念を説明する。

【0005】蓄積時間は1、1/2、1/4、1/8、……、1/128ととびとびに変化させている。図の中の一点はある蓄積時間における光電荷出力であり、その点と原点を結ぶ傾きが入射光強度に対応する。真っ暗のときはA0である。光を強くするとAI方向に進む。AIに達するとフォトダイオードは飽和するが、B0の位置に移動して飽和することなく、蓄積時間が1/2になり出力が半分になる。さらに光強度が大きくなるとBIに進み、BIに達するとC0に移動して蓄積時間は1/4になる。以下同様に光強度が大きくなると蓄積時間が1/128まで変化する。これによってダイナミックレンジは蓄積時間を1に固定する場合の128倍に広げることができる。

【0006】図10にこの素子の回路構成を示す。回路は、蓄積時間を制御するために飽和検出に用いられるフォトダイオードaと、信号電荷として光電荷を検出するために用いられるフォトダイオードbの2つのフォトダイオードを持つ。フォトダイオードaの出力はインバータにつながり、インバータの出力はラツチされる。ラツ

チ出力は蓄積時間制御パルスがハイレベルのときのみ変 化する。蓄積時間制御パルスはそのフレームの開始か ら、1フレーム期間の2n-8 倍の時間がそれぞれ経過し た時刻に約1μsの間ハイレベルにする。このときnは 1から8である。ランプ波形は各蓄積時間制御パルスが ハイレベルになる時刻でそれぞれ異なった値をとるもの とする。フォトダイオードの出力電圧がインバータのし きい値を越えたときインバータ出力はハイレベルにな る。この直後の蓄積時間制御パルスによってインバータ 出力はラッチされ、ラツチ出力はゲートaおよびゲート bをオフにする。これによって容量 a には、インバータ 出力がハイレベルになった直後の蓄積時間制御パルスの 入力された時刻におけるフォトダイオードbの蓄積電荷 が、容量りにはランプ波形の電圧によって蓄積した電荷 がそれぞれ保存される。これらをセル選択トランジスタ を介して読み出すことによって、光電荷出力とその蓄積 時間出力を得る。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記光 雷変換部の出力電圧がしきい値を横切った回数を計数 し、この計数された回数から画素値を構成する手法にお いては、パルスの数を計数する場合、映像信号で表現し うる明るさの階調数を多くするためには、階調数に応じ た規模のカウンタが必要となる。例えば、撮像装置が出 力する映像信号において、その明るさが256階調で表 現されているとする。このとき、上記映像信号の100 倍のダイナミックレンジを持ち、かつ100倍の階調数 すなわち25600階調を持つ映像信号を得るために は、少なくとも15ビットのカウンタが必要となる。こ のような大規模なカウンタは、センサアレイと同一シリ コンチップ上に集積する場合、センサチップのチップ面 積を増大させる原因となり、特に各画素内にそれぞれカ ウンタを持つ構成とする場合には開口率を大きくできな い原因ともなる。また、この種の手法ではコンパレータ の持つオフセット電圧のために、入射光量の最低検出レ ベルが大きくなり、感度が低くなるという欠点がある。

【0008】また、前記露光時間を入射光量によって変化させて映像信号を広ダイナミックレンジ化する手法においては、画素内に2つのフォトダイオードが必要なので、信号電荷として光電荷を蓄積するフォトダイオードの面積の画素面積に対する開口率を大きくすることが困難になる。

【0009】本発明の目的は上記の問題点に鑑みてなされたもので、光電変換部の出力電圧がしきい値を超えた回数と、入射光量によって蓄積時間を変化させて読み出された出力電圧とから、画素信号を構成することによって、カウンタのビット数を小さくしながら明るさの階調数を多くし、また、入射光量の最低検出レベルを小さくし、さらに、1画素内の光電変換部を1つにすることによって開口率を犠牲にすることなく、広いダイナミック

レンジでの撮像を可能とする固体撮像装置を提供せんと するものである。

[0010]

【課題を解決するための手段】この日的を達成するた め、請求項1に記載された第1の発明による固体撮像装 置は、多数の画素を2次元アレイ状に配列した固体撮像 素子と、多数の前記画素がそれぞれ有する光電変換手段 の出力電圧および制御信号生成手段により出力された制 御信号の回数の計数結果に基づいて画像信号を構成する 画素信号構成手段とを少なくとも具備し、多数の前記画 素はそれぞれ:光を電気信号に変換する光電変換手段 と; 該光電変換手段からの出力電圧と予め定められた値 を有するしきい値とを比較し、出力電圧がそのしきい値 を横切ったときに判定信号を出力する比較判定手段と; 前記判定信号と予め定められた周期のパルス信号である リセット信号との両者が入力されているとき、制御信号 を出力する制御信号生成手段と;前記制御信号が入力さ れたときに前記光電変換手段を動作の初期状態にリセッ トするリセット手段と;前記制御信号が出力された回数 を計数し計数結果を出力する計数手段とを具備すること を特徴とする。

【0011】請求項2に記載された第2の発明による固体撮像装置は、前記第1の発明において、前記装置はさらに前記計数結果から重み係数αを計算する係数計算手段と、前記重み係数αと光電変換手段の出力電圧を乗算する乗算手段とを具備することを特徴とする。

【0012】請求項3に記載された第3の発明による固体撮像装置は、前記光電変換手段、前記比較判定手段、前記制御信号生成手段および前記リセット手段はそれぞれ光電変換素子、比較判定回路、制御信号生成回路およびリセット回路である、前記第1の発明または前記第2の発明において、前記計数手段は単位時間内に各前記画素が制御信号を出力する回数を計数するカウンタ回路であって、そのカウンタ回路が前記2次元画素アレイと同じ列数で同じ行数の2次元アレイに構成されたカウンタ回路アレイを有し、前記画素信号構成手段は各画素の前記光電変換素子からの出力と前記カウンタ回路アレイからの出力より画素値を構成する画素信号構成回路を有することを特徴とする。

【0013】請求項4に記載された第4の発明による固体撮像装置は、前記光電変換手段、前記比較判定手段、前記制御信号生成手段および前記リセット手段はそれぞれ光電変換素子、比較判定回路、制御信号生成回路およびリセット回路である、前記第1の発明または前記第2の発明において、多数の前記画素はそれぞれさらに当該画素の制御信号出力電圧を電流に変換する電圧・電流変換回路を具備するとともに、前記装置はさらに:前記電圧・電流変換回路出力の行方向および列方向の総和をそれぞれ読み出す行方向総和読み出し回路および列方向総和読み出し回路と;2つの総和読み出し回路の出力より

制御信号を出力した画素を推定する総和解析回路と;総和解析回路の出力から各画素でとに制御信号が出力された回数を計数するカウンタ回路であって、そのカウンタ回路が前記2次元画素アレイと同じ列数で同じ行数の2次元アレイに構成されたカウンタ回路アレイと;各画素の前記光電変換素子からの出力と前記カウンタ回路アレイからの出力より画素値を構成する画素信号構成回路とを具備することを特徴とする。

【0014】請求項5に記載された第5の発明による固 体撮像装置は、前記光電変換手段、前記比較判定手段、 前記制御信号生成手段および前記リセット手段はそれぞ れ光雷変換素子、比較判定回路、制御信号生成回路およ びリセット回路である、前記第1の発明または前記第2 の発明において、多数の前記画素はそれぞれさらに当該 画素の制御信号出力電圧を電流に変換する電圧・電流変 換回路を具備するとともに、前記装置はさらに:前記電 圧・電流変換回路出力の行方向および列方向の総和をそ れぞれ読み出す行方向総和読み出し回路および列方向総 和読み出し回路と;前記行方向総和読み出し回路および 前記列方向総和読み出し回路それぞれの出力を予め定め られた期間加算し記憶する列方向加算回路および行方向 加算回路と; 2つの方向加算回路の出力からそれぞれの 画素が前記予め定められた期間内に何回制御信号を出力 したかを推定し出力する総和出力回路と;各画素の前記 光電変換素子からの出力と前記総和出力回路からの出力 より画素値を構成する画素信号構成回路とを具備するこ とを特徴とする。

【0015】請求項6に記載された第6の発明による固 体撮像装置は、多数の画素を 2 次元アレイ状に配列した 固体撮像素子と、多数の前記画素がそれぞれ有する光電 変換手段の出力電圧および制御信号生成手段により出力 された制御信号のステップ数の計数結果に基づいて画像 信号を構成する画素信号構成手段とを少なくとも具備 し、多数の前記画素はそれぞれ:光を電気信号に変換す る光電変換手段と;該光電変換手段からの出力電圧と予 め定められた周期のパルス信号であるリセット信号に同 期して1ステップずつ上昇するしきい値とを比較し、前 記出力電圧がしきい値を横切ったときに判定信号を出力 する比較判定手段と;前記判定信号と前記リセット信号 との両者が入力されているとき、制御信号を出力する制 御信号生成手段と;前記制御信号が入力されたときに前 記光電変換手段を動作の初期状態にリセットするリセッ ト手段と;前記制御信号が出力されたしきい値のステッ プ数を計数し計数結果を出力する計数手段とを具備する ことを特徴とする。

[0016]

【発明の実施の形態】図1は、本発明による一画素の一構成例を示す。この画素10は2次元アレイ構造にするものであり、図はその1画素分を示す。画素はフォトダイオード11、読み出しトランジスタ12、比較回路1

3、AND回路14、リセットトランジスタ15からなる。制御信号のパルスを計数するカウンタ回路と画素構成回路は画素の開口率を大きくする目的で画素アレイの外に構成する。

【0017】図1において、フォトダイオード11の出力電圧は、読み出しトランジスタ12に垂直走査信号16が入力されたときに画素の外に出力17される。比較回路13はフォトダイオード11の出力電圧としきい値18を常時比較し、出力電圧がしきい値を越えたときにハイレベルの信号を出力する。AND回路14では比較回路の出力とリセット信号20が両方ともハイレベルである場合にハイレベルの制御信号を出力する。制御信号がハイレベルのときリセットトランジスタ15がオンになる。リセットトランジスタがオンになった場合にはフォトダイオード11はリセットされ、光電変換動作の初期状態の出力電圧に設定される。制御信号19は制御信号出力として画素の外に出力される。しきい値18は画素内で与えるが、画素外から設定することもできる。

【0018】図2に本発明による画素の動作波形の一例 を示す。リセット信号20は一定周期のパルス信号であ る。制御信号は、フォトダイオードの出力電庄がしきい 値を越えた時刻の直後のリセットパルスと同じタイミン グで出力される。垂直走査信号は、例えば1フレーム期 間の終わりに1度だけ入力される。これによって出力さ れる電圧は、1フレーム期間の最後の制御信号によって フォトダイオードがリセットされた時刻から、1フレー ム期間の終わりの出力電圧読みだし時刻までに蓄積され た光信号電荷によるものか、または制御信号が発生しな い場合には1フレーム期間に蓄積された光信号電荷によ るものである。この出力電圧の露光時間はリセット信号 のパルスの周期と、制御信号パルスの発生の回数すなわ ち入射光量によって変化する。このような動作により、 例えば被写体が明るい場合21には多くの制御信号パル スが出力され、また出力電圧が出力される。暗い場合2 2には制御信号パルスが無いか少なく、また出力電圧が 出力される。

【0019】図3に本発明撮像装置30の全体構成例を示す。本構成において、画素アレイは前記画素10を2次元アレイ状に構成したものである。第1垂直走査回路31、第1スイッチ回路32および第1水平走査回路33は、ラスタスキャンによって画素アレイ中の画素からフォトダイオード11の出力電圧を1フレームの終わりに1回読み出すためのものである。第1リセット信号走査回路34は画素に対して行ごとに1行目から最終行に向けて順次リセット信号を供給するためのものである。

【0020】カウンタ回路35は、リセット信号がハイ

レベルのときに画素アレイの制御信号のパルス数を計数する。カウンタ回路アレイはこのカウンタ回路35を画素アレイと同じ行数かつ同じ列数の2次元アレイ状に構成したものである。同一列にある画素の制御信号出力とカウンタ回路の制御信号入力はすべて接続されている。第2垂直走査回路36、第2スイッチ回路37および第2水平走査回路38はラスタスキャンによって、カウンタ回路アレイ中のカウンタ回路35から制御信号パルスの計数結果を1フレームの終わりに1回読み出すものである。第2リセット信号走査回路39はカウンタ回路に対して行ごとに1行目から最終行に向けて順次リセット信号を供給するためのものである。

【0021】第1リセット信号走査回路34と第2リセット信号走査回路39は同じ時刻に、それぞれ画素アレイとカウンタ回路アレイの同じ行に対してリセットパルスを出力する。この動作によって制御信号の計数は列並列処理で実行される。すなわち、画素アレイ中の同じ行にある複数の画素の制御信号は、カウンタ回路アレイ中の画素アレイの行と同じ行の複数のカウンタ回路によって同時に計数される。複数の画素の制御信号を並列に計数するので、制御信号の高速な読み出しが可能となる利点がある。

【0022】画素信号構成回路40は、読み出し時刻におけるフォトダイオードの出力電圧と1フレーム期間の制御信号のパルス数とから画素信号を構成し出力するものである。その構成例を図4に示す。係数計算回路41はフォトダイオードの出力電圧 v 42と制御信号のパルス数 n 43から重み係数 a を計算する。乗算回路44はこの重み係数 a と出力電圧 v をかけ算して、画素信号 P (a \cdot v v v 45を出力する。

【0023】係数計算回路における係数 α の計算方法の例を以下に示す。1フレーム期間内のリセットパルスのパルス数をN、しきい値をQとする。ここでは1フレーム期間内の入射光量は変化しないと仮定する。重み係数 α は、n=0のとき $\alpha=1$ とする。また、n>0のとき、 α は表1から求める。表1において、k=0, 1, 2, …, N-1であり、 α はNをNーkで割ったあまりであり α 0と、 α 1、と表記する。このとき制御信号のパルス数 α 1、 α 2、を表記する。このとき制御信号のパルス数 α 3、 α 4、である。また、 α 5 できるので α 5、 α 6 である。また、 α 6 できるので α 7 のとき、 α 8 である。また、 α 9 のとき、 α 9 である。表1から、得られた α 8 を求め α 7 を決定する。

[0024]

【表1】

n	V	α
N∕ (N−k)	a=0のとき Q≤v< $\frac{(N-k)\cdot Q}{N-(k+1)}$	n
	$\frac{a > 0 \text{ obs}}{N-k} \le v < \frac{a \cdot Q}{N-(k+1)}$	N a

ただし a = N% (N-k)

【0025】本発明による固体撮像装置第2の構成例を図5に示す。図5において、画素は図1に示す画素であって、その構成および動作は前記実施例と同様である。また、水平走査回路53、垂直走査回路51およびスイッチ回路52の動作も前述の実施例と同様である。各画素の制御信号出力は電圧・電流変換回路54に接続している。画素アレイは、画素10と電圧・電流変換回路54の組を1つの構成単位として、この構成単位を2次元アレイ状に配置したものである。

【0026】画素アレイにおいて、全ての画素のリセッ ト信号入力20には同一のタイミングでリセット信号が 入力されるようにする。それには例えば画素アレイは1 つのリセット信号入力を持ち、この入力からの配線は画 素アレイ内の全ての画素のリセット信号入力に接続す る。このようなリセット信号のタイミングにすると制御 信号19の出力を許されるタイミングも全ての画素で同 一となる。画素から制御信号が出力されたとき、各電圧 ・電流変換回路54は列方向総和読み出し回路55と行 方向総和読み出し回路56に対してそれぞれ一定の大き さの電流を出力する。制御信号19の出力を許されるタ イミングが同一なので、複数の電圧・電流変換回路から は同一のタイミングで電流が出力され、それらの電流は 加算されることになる。結局、リセット信号が入力され るたびに、列方向総和読み出し回路55では同一列に並 ぶ画素のうち制御信号を出力した画素の総和に相当する 雷流値を各列についてそれぞれ得ることになり、行方向 総和読み出し回路56では同一行に並ぶ画素のうち制御 信号を出力した画素の総和に相当する電流値を各行につ いてそれぞれ得ることになる。

【0027】列方向総和読み出し回路55および行方向総和読み出し回路56では電流の大きさを電庄の大きさに変換した後に出力する。総和解析回路57では列方向総和読み出し回路55および行方向総和読み出し回路56からの出力により、制御信号を出力した画素の画素アレイ上でのXYアドレスを推定し出力する。カウンタ回路アレイ58では総和解析回路57からの出力より各画素が1フレーム期間内に制御信号を出力した回数を計数し出力する。画素信号構成回路59については前述の画素信号構成回路40と同様である。

【0028】本発明による固体撮像装置第3の構成例を

図11に示す。図11において、画素10、電圧・電流変換回路54、水平走査回路53、スイッチ回路52、垂直走査回路51、列方向総和読み出し回路55、行方向総和読み出し回路56、画素信号構成回路59は図5図示第2の構成例と同様である。列方向加算回路111および行方向加算回路112は、それぞれ列方向総和読み出し回路56の出力を一定期間加算して出力するものである。総和解析回路113では列方向加算回路111および行方向加算回路112からの出力により、それぞれの画素がある一定期間内に何回制御信号を出力したかを推定し出力する。

【0029】総和解析回路113にて行う推定の難易を決定する要因の一つにリセット信号の入力タイミングがある。リセット信号の入力タイミングとしては例えば、一定の周波数でパルス状のリセット信号を与える。このとき列方向加算回路では同一列に並ぶ画素のうち制御信号を出力した画素の総和を1フレーム期間加算した値を各列について得るものとし、行方向加算回路では同一行に並ぶ画素のうち制御信号を出力した画素の総和を1フレーム期間加算した値を各行について得るものとする。総和解析回路ではこれらより各画素の制御信号の1フレーム期間内の出力回数を推定し1フレーム期間に一回出力する。

【0030】また、別のリセット信号の入力タイミング としては例えば、1フレーム期間(1/30秒)のはじ めの1/120秒間においてはその期間の終わりに一度 だけリセットパルスを入力し、残りの3/120秒間に おいては一定の周波数でパルス状のリセット信号を与え る。このとき列方向加算回路では、同一列に並ぶ画素の うち制御信号を出力した画素の総和を、はじめの1/1 20秒間加算した値を各列について得てそれを出力し、 また、残りの3/120秒間加算した値を各列について 得てそれを出力する。行方向加算回路においても同様で ある。はじめの1/120秒間によって列方向加算回路 および行方向加算回路によって得られる値は、しきい値 レベルの4倍以上の画素信号を出力する画素の総和にな る。総和解析回路でははじめの1/120秒間の値を用 いてしきい値レベルの4倍以上かどうかを粗く推定した 後に、残りの3/120秒間の値を用いて詳しい推定を 行う。

【0031】次に計算機シミュレーションにより、本発明固体撮像装置によって得られる光電変換特性を求めた。このとき、1フレーム期間のリセットパルスのパルス数NをN=100、しきい値QをQ=1とした。また、フォトダイオードの蓄積電荷が蝕和したときの出力電圧を1として、そのときの入射光量を1とした。一例として入射光量100までを計算した。シミュレーション結果を図6に示す。入射光量が100まで増加する間に画素信号値も増加しており、従来の100倍のダイナミックレンジを実現していることがわかる。

【0032】以上説明してきた本発明固体撮像装置の構成例ではしきい値は動作中すべて固定で、好適にはフォトダイオードの蓄積電荷の飽和時の出力電圧近傍に設定されてきたが、この形式では次に述べる不都合を生じる。すなわちフォトダイオードが飽和状態の出力電圧を1、リセットされたときの電圧を0とする。ここで例えば図12(a)に示すように、しきい値を1とし単位蓄積時間に10回のパルス状のリセット信号を加えるとする。このとき、単位蓄積時間に出力される制御信号を加算すれば、各画素において単位蓄積時間に何回しきい値を越えたかすなわち飽和したかを知ることができる。このときの被写体の明るさと飽和回数との関係を図12

(b) に示す。フォトダイオードは明るさ1のときに単位蓄積時間に1回飽和するとしている。図12(b)より、被写体の明るさが1から10まで変化するときに制御信号を加算して得られた飽和回数は1,2,3,5,10回ととびとびにしか変化しないことがわかる。これはすなわちしきい値一定では、表現できる明るさの階調数が被写体の明るさの階調数に比べて少なくなることを意味している。

【0033】上述の問題を解決するには動作中しきい値 を可変とする以下に述べる構成が提案される。図13 (a) に示すように、単位蓄積時間に10回のパルス状 のリセット信号を加えるときに、1回目のパルスではし きい値を1/10、2回目のパルスではしきい値を2/ 10、以下同様に10回目では10/10となるように する。このとき、1回目のパルスで論理値「1」の制御 信号を出力した画素は、単位蓄積時間に1回以上飽和す る画素がすべて含まれることになる。また同じく、2回 目のパルスでは、単位蓄積時間に2回以上飽和する画素 がすべて含まれる。3回目のパルスでは、3回以上飽和 する画素と1回だけ飽和する画素の一部が含まれる。こ のように各パルスにおいて論理値「1」の制御信号を出 力する画素が、単位蓄積時間に何回あるいは何回以上飽 和するかはあらかじめ知ることができる。従って、各パ ルスにおける制御信号の出力の状態を統合することによ って、各画素の単位蓄積時間の飽和回数を求めることが できる。このようにして得られる被写体の明るさと飽和 回数との関係を図13(b)に示す。図13(b)よ り、被写体の明るさが1から10まで変化したときに飽

和回数も1回から10回まで明るさに合わせて変化することがみてとれる。

【0034】この方式を実現するための回路構成例を図 14に示す。図14において、画素10、画素アレイ、 垂直走査回路31、水平走査回路33、スイッチ回路3 2およびリセット信号走査回路34は図3の構成例と同 様である。1回目のリセットパルスが入力されたとき、 セレクターはメモリ 1 の入力へ切り替えられる。メモリ 1は1回目のリセットパルスにおいて各画素が出力する 制御信号を論理値「0」または「1」として記憶する。 同様に、2回目のリセットパルスのときはセレクターは メモリ2の入力へ切り替えられ、10回目のときはメモ リ10の入力に切り替えられ、各メモリはその時に出力 される制御信号をすべての画素について記憶する。飽和 回数計算回路140では、メモリ1からメモリ10まで の内容を参照しながら、各画素が単位蓄積時間に何回飽 和したかを計算し出力する。画素信号構成回路40で は、単位蓄積時間の飽和回数と、単位蓄積時間の終わり に一度読み出されるフォトダイオードの出力電庄とから 画素信号を構成し出力する。

【0035】以上いくつかの実施例により本発明を説明してさたが、本発明はこれらに限定されることなく、特許請求の範囲に規定された発明の要旨内で各種の変形、変更の可能なことは当業者に自明であろう。

[0036]

【発明の効果】従来技術の光電変換部の出力電圧がしき い値を横切った回数から画素値を構成する手法では、明 るさの階調数と同等の数が計数可能な規模のカウンタが 必要であったが、本発明では、上述の条件においてカウ ンタ回路は0から100までを計数できればよいので7 ビットでよい。このとき明るさの階調数はフォトダイオ ードの出力電圧の読み出し時の分解能に依存しており、 高性能なA/Dコンバータを使用することにより、十分 な階調数を得ることができる。また、カウンタ回路は画 素アレイの外に配置しているので画素の開口率を大きく できると予測される。また、本発明では被写体が暗い場 合には制御信号のパルスは発生せず、従来のCMOS型 イメージセンサと同様にフォトダイオードの出力電圧を 読み出し、それを画素値とする。したがって感度は従来 型と同等となるので、前述の感度が低くなる欠点がな い。

【0037】本発明はリセットパルス数を一定とした場合、フォトダイオードの出力電圧の読み出し時刻の直前の制御パルスの発生時刻から出力電圧の読み出し時刻までの時間は、入射光量が変化すると変化する。このことは前記表1においては、上記フォトダイオードの出力電圧の読み出し時刻の直前の制御パルスの発生時刻から出力電圧の読み出し時刻までの時間はaであり、入射光量が変化することはkが変化することであって、リセットパルス数Nを一定としたとき、kの変化によってaが変

化することからもわかる。この動作だけを考慮すると、本発明は前述の露光時間を入射光量によって変化させて映像信号を広ダイナミックレンジ化する手法と類似している。しかしながら、1画素の中にフォトダイオードを1つしか配置しないので前述の画素の開口率の問題は起こらない。

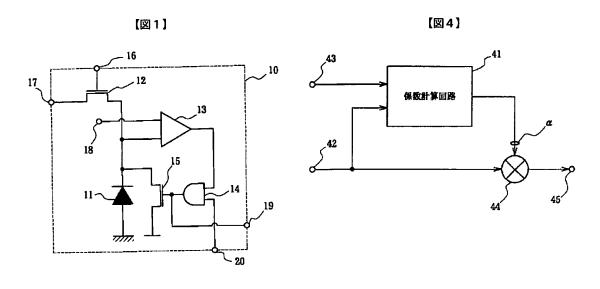
【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明による一画素の一構成例を示す図である。
- 【図2】 本発明による画素の動作波形を示す図である。
- 【図3】 本発明による固体撮像装置の一構成例を示す 図である。
- 【図4】 本発明による画素信号構成回路の一構成例を示す図である。
- 【図5】 本発明による固体撮像装置第2の構成例を示す図である。
- 【図6】 本発明による固体撮像装置の光電変換特性を示す図である。
- 【図7】 従来の固体撮像装置一画素の一構成例を示す 図である。
- 【図8】 従来の固体撮像装置画素の動作波形を示す図である。
- 【図9】 従来の固体撮像装置の動作原理の概念を示す 図である。
- 【図10】 従来の固体撮像装置の構成を示す図である。
- 【図11】 本発明による固体撮像装置第3の構成例を 示す図である。
- 【図12】 しきい値一定時の本発明固体撮像装置の動作を説明するための図である。
- 【図13】 しきい値可変時の本発明固体撮像装置の動作を説明するための図である。
- 【図14】 しきい値可変時の本発明固体撮像装置の構成を示す図である。

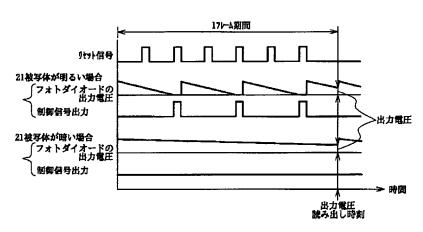
【符号の説明】

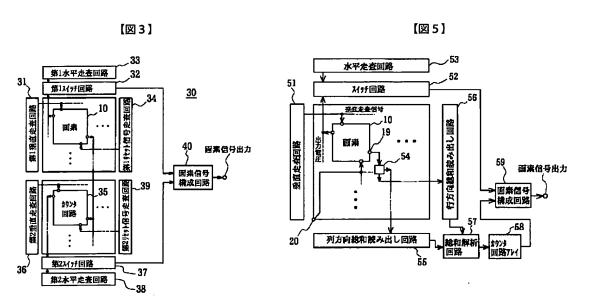
- 10 画素
- 11 フォトダイオード
- 12 読み出しトランジスタ
- 13 比較回路
- 14 AND回路

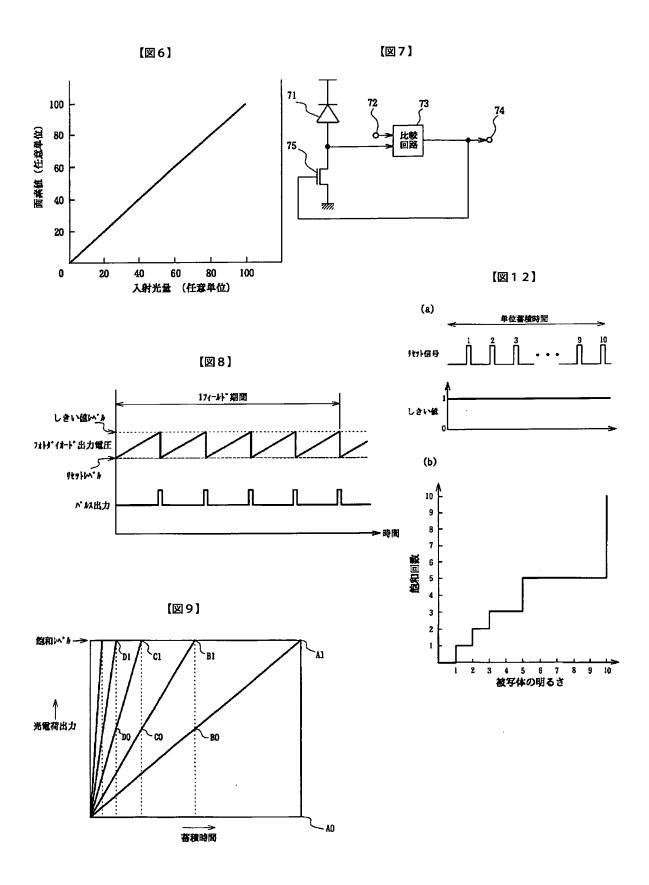
- 15 リセットトランジスタ
- 16 垂直走査信号
- 17 出力電圧
- 18 しきい値
- 19 制御信号
- 20 リセット信号
- 21 被写体が明るい場合のデータ
- 22 披写体が暗い場合のデータ
- 30 本発明固体撮像装置
- 31 第1垂直走査回路
- 32 第1スイッチ回路
- 33 第1水平走査回路
- 34 第1リセット信号走査回路
- 35 カウンタ回路
- 36 第2垂直走査回路
- 37 第2スイッチ回路
- 38 第2水平走査回路
- 39 第2リセット信号走査回路
- 40 画素信号構成回路
- 41 係数計算回路
- 42 フオトダイオードの出力電圧 (v)
- 43 制御信号のパルス数(n)
- 44 乗算回路
- **45 画素信号(P=α・v)**
- 5 1 垂直走査回路
- 52 スイッチ回路
- 53 水平走査回路
- 54 電圧・電流変換回路
- 55 列方向総和読み出し回路
- 56 行方向総和読み出し回路
- 57 総和解析回路
- **58 カウンタ回路アレイ**
- 59 画素信号構成回路
- 71 フォトダイオード
- 72 しきい値
- 73 比較回路
- 74 パルス出力
- 75 リセットトランジスタ
- 111 列方向加算回路
- 112 行方向加算回路
- 113 総和解析回路

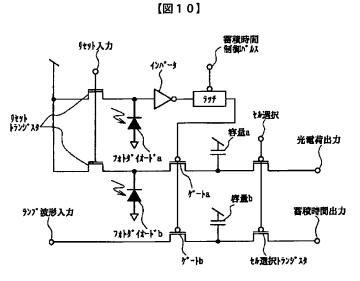


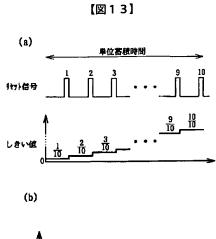
【図2】

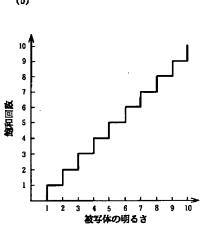


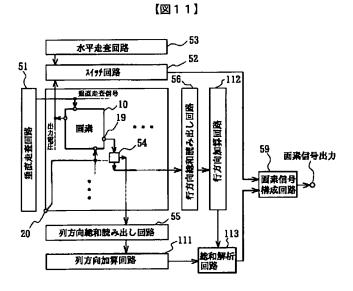




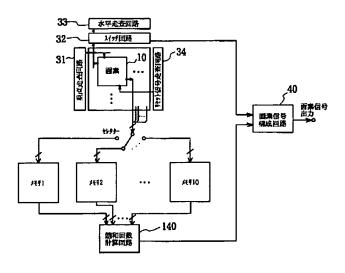








【図14】



フロントページの続き

(72)発明者 渡部 俊久

東京都世田谷区砧 1 丁目10番11号 日本放送技術研究所内

(72)発明者 石黒 雄一

東京都世田谷区砧 1 丁目10番11号 日本放送技術研究所内

F ターム(参考) 4M118 AA02 AB01 BA06 CA02 DD01 DD12 5C024 AA01 CA15 FA01 GA01 GA31 HA14 HA18 HA20